Vacuum test fixture

VA 3070LT/i3070

产品 115303





- 带有平行吸引真空盒的真空测试适配器
- 包括用于 Keysight i3070 测试系统的冶具接口
- 包括与 Alum-A-Lift 兼容的提手
- 坚固耐用,便于维护,使用寿命出色
- 易用性提升,操作直观简便
- 在组装以未组装状态交付的物品时,应使用零件清单中指定物品的图纸

使用

真空测试治具 (VA) 适用于对数量较大而变型数量少的印刷电路板进行触探。

规格

- · 探针支承板由 14 mm 厚、抗弯的 FR4 制成
- 压板由 8 mm 厚的 FR3 制成,具有 ESD 导电表面
- · 成熟可靠、经久耐用、低磨损的 INGUN 真空密封件
- 包括与 Alum-A-Lift 兼容的提手,方便运输
- 侧面边框部件带有开口和塑料盖,用于安装可选的行程计数器
- 可选配用于固定压板的锁定装置

交付

交付时未安装,以便能够立即处理特定被测器件。在组装以未组装状态交付的物品时,应使用零件清单中指定物品的图纸。

是示:

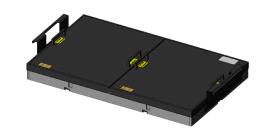
要正确扩展 VA 3070 真空测试治具,请参考扩展图 INFO 4677,并注 意扩展说明 INFO 4675 所述禁入区域。

一般数据

RoHS 符合性:

Keysight i3070 large (大号) 测试系统接口: 产品组: 真空测试治具 (VA) 主系列: VA xxxx 子系列: VA 30xx 结构系列: VA 3070LT 尺寸: xx70L 治具类型: 串联冶具,Keysight large (大号) 触探行程实施: 真空 外壳类型: 扁平外壳 最大接口信号: 7.104 需要接口模块: 否 最大内部接口模块: 0 触探装置方向: ICT下 最大接触力: 12 N 平行触探行程约: 7 mm 重量: 22,4 kg 最小温度: 10 °C 最大温度: 60°C 低电压: 否 静电放电 (ESD) 符合性: 否





坦汞

位于L004/L008:S11/S30和L232/L236:S51/S70区域的位置,由于进气管道的设计原因,无法安装转移栓。

技术数据

下部探针安装高度: 16 mm 标准规格: 标准有效面积(宽x深): 2 x 295 x 400 mm 静电放电 (ESD) 规格: 否 否 高频规格: 刚性滚针规格: 否 2级规格: 否 是,采用合适的附加选项 上部附加触探装置 (ZSK): 外部尺寸,闭(宽x深x高): 840 x 460 x 117 mm

뭁

Vacuum test fixture VA 3070LT/i3070

产品 115303







Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

INGUN Prüfmittelbau GmbH Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, 德国 中央办公室。+49 7531 8105-0 客户热线。+49 7531 8105-888 传真 +49 7531 8105-65 info@ingun.com



关于该主题的更多信息 测试冶具套件